

Search Notes				Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
				10/796,175	ARAKAWA ET AL.	
				Examiner	Art Unit	
				Yicun Wu	2165	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
707	12,3,4 5,6,7,8 9,10,100	7/20/05	YW
	104,1 200,201		
711	112 114		
	147 154		
714	6, 13	↓	↓
Updated	Searoh	11/7/05	YW
Updated	Searoh	4/11/06	YW

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
inventor search (double patenting) uspto usppub usocr epo jpo ibmtech derwent	7/20/05	YW
acm iee citeSeer Internet Search strategy attached	↓	↓
updated search	11/7/05	YW
updated search	4/11/06	YW

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
707	204	10/7/05	YW
707	201	↓	↓
707	204	4/11/06	YW
707	201	4/11/06	YW